PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-290586

(43) Date of publication of application: 18.10.1994

(51)Int.CI.

G11C 11/401

(21)Application number: 05-075588

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing:

01.04.1993

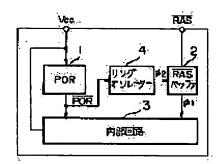
(72)Inventor: SAKURAI MIKIO

(54) SEMICONDUCTOR MEMORY

(57)Abstract:

PURPOSE: To use the memory without a dummy cycle by generating a signal corresponding to a dummy cycle through a ring oscillator based on a reset signal supplied to an internal circuit by a power on reset(POR) circuit after turning on a power supply.

CONSTITUTION: A reset signal in which POR 1 is a POR signal of a L level until power supply Vcc varies from a L level to a H level after turning on a power supply is outputted to an internal circuit 3. Receiving this reset signal, a ring oscillator 4 continues to output a pulse ϕ2 during an initial pause period, supplies it to a row access strobe(RAS) buffer 2, and a pulse ϕ1 obtained by ORing the pulse ϕ2 and an external RAS is given to a circuit 3. Thereby, the circuit 3 performs operation internally corresponding to a dummy cycle by the pulse ϕ2 during an initial pause period, and a



device can be immediately and normally used without giving externally the dummy cycle, after finish of the initial pause period.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平6-290586

(43)公開日 平成6年(1994)10月18日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G11C 11/401

6866-5L

G11C II/34

371 E

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-75588

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

(22)出願日 平成5年(1993)4月1日 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 桜井 幹夫

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会

社北伊丹製作所内

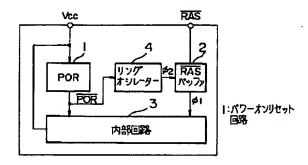
(74)代理人 弁理士 曾我 道照 (外6名)

(54) 【発明の名称】 半導体記憶装置

(57)【要約】

【目的】 電源投入後、ダミーサイクルなしに使えるよ うにする。

【構成】 電源投入信号を受けて内部回路3にリセット 信号を送るパワーオンリセット回路 (POR) 1の出力 信号 (/ POR信号) により制御されるリングオシレー ター4を用いて、内部的にダミーサイクル相当の信号を 発生させる。



【特許請求の範囲】

信号を送るパワーオンリセット回路、前記リセット信号 に基づいてイニシャルポーズ期間に一定周期のパルスを 出力するリングオシレーター、及び前記一定周期のパル スと外部/RAS信号の論理和をとり前記内部回路に送 る論理和手段を備えたことを特徴とする半導体配憶装 置。

【請求項2】 電源の投入を受けて内部回路にリセット 信号を送るパワーオンリセット回路、前記リセット信号 に基づいてイニシャルポーズ期間に一定周期のパルスを 出力するリングオシレーター、前配一定周期のパルスを **計数して前記リングオシレーターの動作期間を制御する** カウンタ、及び前記一定周期のパルスと外部/RAS信 号の論理和をとり前記内部回路に送る論理和手段を備え たことを特徴とする半導体配憶装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、DRAM等の半導体 記憶装置に関するものである。そして、特に、電源投入 20 後ダミーサイクルなしに使用することを可能とした半導 体記憶装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体記憶装置は、より一層の低 消費電力化、高速化が求められている。そこで、電源投 入後少しでも早くスタンパイ状態にして、できるだけ早 く使用できるようにしたいと要望されている。

1【0003】従来の半導体記憶装置の構成について図7 を参照しながら説明する。図7は、従来の半導体記憶装 置を示す図である。

【0004】図7において、1は電源の投入信号を受け て半導体記憶装置の所定の内部回路にリセット信号(/ POR信号)を送るパワーオンリセット回路(PO R)、2は外部より/RAS信号を受けて内部/RAS 信号(φ1信号)を発生する/RASパッファ、3は内 部回路である。

【0005】次に、従来の半導体記憶装置の動作につい て図8を参照しながら説明する。図8は、従来の半導体 記憶装置の動作を示すタイミングチャートである。 図8 において、(a) は電源電圧Vcc、(b) は/RAS 信号、(c)はφ1信号、(d)は/POR信号をそれ ぞれ示す。

【0006】パワーオンリセット回路1は、外部電源を もとに供給されるVcc電源をうけ、この電源電圧Vc cの立ち上がりをうけて半導体記憶装置の所定の内部回 路3にワンショットパルスを与えて所定の内部回路3を リセットする回路である。この時、所定の内部回路3に 与える信号は/POR信号と呼ばれる。

【0007】図8(a)に示すように、まず、電源投入 時に電源電圧V c c m (L) m

ると/POR信号は電源投入時は"L"のままで半導体 記憶装置の所定の内部回路3をリセットする。そして、 図8(d)に示すように、/POR信号はイニシャルポ ーズ期間内に自分で"H"に切換わり、所定の内部回路 3のリセットを終了する。

2

【0008】ユーザーは電源を投入してイニシャルポー ズ期間後、半導体配憶装置を使用するためには/RAS 信号によるダミーサイクルを規定回数入れなければなら ないという決まり(仕様)がある。このため、図8 (b) 及び(c) に示すように、/RAS信号によるダ ミーサイクルを規定回数入れたあと、ノーマルサイクル として通常使用が可能となる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の 半導体配憶装置では、ユーザーが通常使用をはじめる前 に、イニシャルポーズ期間後のダミーサイクルを規定回 数必ず入れる必要があり、ダミーサイクルを入れている 期間の分、通常使用開始時間が遅れてしまうという問題 点があった。

【0010】この発明は、前述した問題点を解決するた めになされたもので、電源を投入してイニシャルポーズ 期間の後にダミーサイクルを入れることなく、直ぐにノ ーマルサイクルに入ることができる半導体記憶装置を得 ることを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係 る半導体記憶装置は、次に掲げる手段を備えたものであ

- (1) 電源の投入を受けて内部回路にリセット信号を 送るパワーオンリセット回路。
 - 前記リセット信号に基づいてイニシャルポーズ 期間に一定周期のパルスを出力するリングオシレータ・
 - (3) 前記一定周期のパルスと外部/RAS信号の論 理和をとり前記内部回路に送る論理和手段。
 - 【0012】この発明の請求項2に係る半導体記憶装置 は、次に掲げる手段を備えたものである。
 - (1) 電源の投入を受けて内部回路にリセット信号を 送るパワーオンリセット回路。
- 前記リセット信号に基づいてイニシャルポーズ [2] 期間に一定周期のパルスを出力するリングオシレータ
- (3) 前記一定周期のパルスを計数して前記リングオ * シレーターの動作期間を制御するカウンタ。
- 〔4〕 前記一定周期のパルスと外部/RAS信号の論 理和をとり前配内部回路に送る論理和手段。

[0013]

【作用】この発明の請求項1に係る半導体記憶装置にお いては、パワーオンリセット回路によって、電源の投入 3

ングオシレーターによって、前記リセット信号に基づいてイニシャルボーズ期間に一定周期のパルスが出力される。さらに、論理和手段によって、前記一定周期のパルスと外部/RAS信号の論理和がとられ前記内部回路に送られる。

【0014】この発明の請求項2に係る半導体配憶装置においては、パワーオンリセット回路によって、電源の投入を受けて内部回路にリセット信号が送られる。また、リングオシレーターによって、前記リセット信号に、基づいてイニシャルボーズ期間に一定周期のパルスが出力される。さらに、カウンタによって、前記一定周期のパルスが計数されて前記リングオシレーターの動作期間が制御される。そして、論理和手段によって、前記一定周期のパルスと外部/RAS信号の論理和がとられ前記内部回路に送られる。

[0015]

【実施例】

実施例1.以下、この発明の実施例1の構成について図1を参照しながら説明する。図1は、この発明の実施例1の構成を示すプロック図であり、パワーオンリセット回路1~内部回路3は上述した従来装置のものと同様である。なお、各図中、同一符号は同一又は相当部分を示している。

【0016】図1において、4はリングオシレーターであり、動作は/POR信号により制御されている。

【0017】ところで、この発明の論理和手段は、この 実施例1では/RASパッファ2に相当する。

【0018】次に、この発明の実施例1の動作について図2を参照しながら説明する。図2は、この発明の実施例1の動作を示すタイミングチャートである。図2にお 30いて、(a)は電源電圧Vcc、(b)は/RAS信号、(c)はパルス ϕ 1、(d)はパルス ϕ 2、(e)は/POR信号をそれぞれ示す。

【0019】電源投入時、図2(a)に示すように、電源電圧Vccが"L"から"H"に立上がる。/POR信号は電源投入時は"L"のままで半導体記憶装置の所定の内部回路3をリセットする。この発明の実施例1においては、/POR信号はリングオシレーター4にも入力されている。

【0020】リングオシレーター4は/POR信号をうけて、イニシャルポーズ期間の間に/POR信号が"H"にきりかわるまで/RASパッファ2に周期的なパルス ϕ 2を送り続ける。/RASパッファ2は、動作的に外部/RAS信号とOORのロジックを組んであるためパルス ϕ 2をうけてパルス ϕ 1が内部回路3に与えられる。

【0021】これにより、イニシャルポーズ期間の間に パルス φ2により内部的にダミーサイクル相当の動作を 内部回路3におこすことになる。従って、ユーザーはイ ニシャルポーズ期間後、外部からダミーサイクルを与え ることなく、すぐに通常使用することが可能となる。

【0022】この発明の実施例1は、前述したように、電源電圧Vccの投入を受けて内部回路3にリセット信号(/POR信号)を送るパワーオンリセット回路1と、前記リセット信号を制御信号として動作するリングオシレーター4とを備えたものである。前記リングオシレーター4の出力信号(Φ2)を用いて、電源投入後しばらくの間内部的にダミーサイクル相当の動作をおこすための信号(Φ1)を内部回路3に与えるようにしたものである。その結果、イニシャルボーズ期間内に内部的にダミーサイクル相当の動作を行うようにしたので、イニシャルボーズ期間後、ユーザーは、ダミーサイクルを外部より行うことなくすぐに通常使用が可能となる。

【0023】実施例2.この発明の実施例2の構成について図3を参照しながら説明する。図3は、この発明の 実施例2の構成を示すプロック図である。

【0024】図3において、従来装置と同一符号は同一のもの若しくは相当するものを示している。4はリングオシレーターであり、動作は/POR信号により制御されている。5はカウンターであり、リングオシレーター4の動作をうけてパルスφ2をカウントし、このカウンター5の出力(/φ3)によりリングオシレーター4の動作期間を制御する。

【0025】次に、この発明の実施例2の動作について 図4を参照しながら説明する。図4は、この発明の実施 * 例2の動作を示すタイミングチャートである。図4において、(a) は電源電圧V c c、(b) は/RAS信号、(c) はパルス ϕ 2、(d) はパルス ϕ 1、(e) は / ϕ 3信号、(f) は、/POR信号をそれぞれ示す。

【0026】電源投入時、図4(a)に示すように、電源電圧Vccが"L"から"H"に立上がる。同図(f)に示すように、/POR信号は電源投入時は"L"のままで、半導体記憶装置の所定の内部回路3をリセットする。

【0027】この発明の実施例2においては、パルス φ 2はカウンター5に入力されている。カウンター5からは / φ 3が出力されており、リングオシレーター4の動作を制御している。リングオシレーター4は、/POR信号をうけてイニシャルポーズ期間の間に、/RASパッファ2に周期的なパルス φ 2を送信する。それと同時にパルス φ 2をうけてカウンター5が φ 2のパルス数をカウントする。

【0028】カウンター5は、所定のカウント数にパルスφ2のパルス数が達すると、図4(e)に示すように、出力/φ3を"L"→"H"にして、リングオシレーター4の動作を停止させる。所定のカウント数としては、ダミーサイクルとして規定されているパルスφ1のパルス数を生成するのに充分であればよい。

内部回路 3 におこすことになる。従って、ユーザーはイ 【0029】これにより、イニシャルポーズ期間の間 ニシャルポーズ期間後、外部からダミーサイクルを与え 50 に、パルス 6 2 により内部的にダミーサイクル相当の動

作を内部回路3におこすことになる。従って、ユーザー はイニシャルポーズ期間後、外部からダミーサイクルを 与えることなく、すぐに通常使用することが可能とな る。

【0030】実施例3. なお、上記2つの実施例1及び 2 においては、リングオシレーター4のパルスφ2は/ RASパッファ2に入力されていたが、図5に示すよう に、ORゲート6により、/RASパッファ2のパルス φ1とパルスφ2のΟRロジックを構成して内部回路3に 供給してもよい。

【0031】実施例4. また、図6に示すように、イニ シャルポーズ期間はANDゲート8によりパワーオンリ セット回路からの/POR信号とANDロジックをとり /RAS信号を無視して、パルス 62を優先させるよう にしても、内部回路3にダミーサイクル相当の動作をお こさせるという目的は達成される。

[0032]

【発明の効果】この発明の請求項1に係る半導体記憶装 置は、以上説明したとおり、電源の投入を受けて内部回 路にリセット信号を送るパワーオンリセット回路と、前 20 記リセット信号に基づいてイニシャルポーズ期間に一定 周期のパルスを出力するリングオシレーターと、前記一 定周期のパルスと外部/RAS信号の論理和をとり前記 内部回路に送る論理和手段とを備えたので、イニシャル ポーズ期間後、ユーザーはダミーサイクルを外部より入 、れて時間的なロスをすることなく、すぐにノーマル使用 することができるという効果を奏する。

- 【0033】この発明の請求項2に係る半導体記憶装置 は、以上説明したとおり、電源の投入を受けて内部回路 にリセット信号を送るパワーオンリセット回路と、前記 30 5 カウンター

リセット信号に基づいてイニシャルポーズ期間に一定周 期のパルスを出力するリングオシレーターと、前記一定 周期のパルスを計数して前記リングオシレーターの動作 期間を制御するカウンタと、前配一定周期のパルスと外 部/RAS信号の論理和をとり前記内部回路に送る論理 和手段を備えたので、イニシャルポーズ期間後、ユーザ ーはダミーサイクルを外部より入れて時間的なロスをす ることなく、すぐにノーマル使用することができるとい う効果を奏する。

【図面の簡単な説明】 10

【図1】この発明の実施例1の構成を示すプロック図で

【図2】この発明の実施例1の動作を示すタイミングチ ャートである。

【図3】この発明の実施例2の構成を示すプロック図で ある。

【図4】この発明の実施例2の動作を示すタイミングチ ャートである。

【図5】この発明の実施例3の構成を示す図である。

【図6】この発明の実施例4の構成を示す図である。.

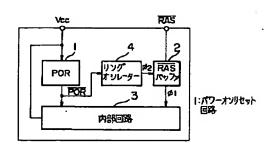
【図7】従来の半導体記憶装置の構成を示すプロック図 である。

【図8】従来の半導体記憶装置の動作を示すタイミング チャートである。

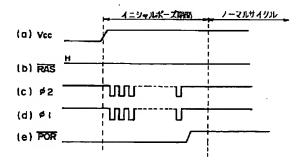
【符号の説明】

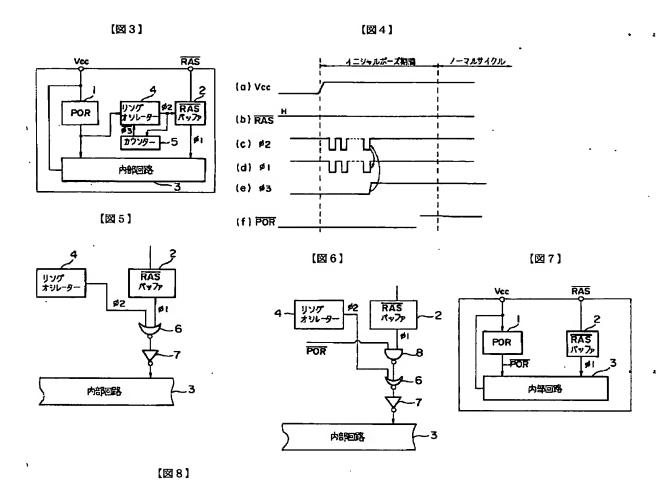
- 1 パワーオンリセット回路
- 2 /RASパッファ
- 3 内部回路
- 4 リングオシレーター

【図1】



[図2]





1 = シャルポーズ製団 - ノーマルサイクル | ケミーサイクル | ケミーサイクル | ケミーサイクル | ケミーサイクル | (c) ø i | (d) POR | (d) POR